HORIBA



MESA一SO X射线荧光分析仪







ROHS、无卤、虹V 应用领域的全新仪器



Touchand

多年以来,HORIBA 销售的 EDXRF 分析仪和 XGT-WR 系列 为客户提供 RoHS, ELV 和无卤检测,对含有害元素如 Pb, Cd, Hg, Br 等的样品进行筛选式测量,如今在世界范围内 已广泛使用。

基于大量客户的要求,HORIBA 凭借长期的经验开发出全新的 EDXRF 分析装置 MESA-50。它将为您提供友好的操作界面和优异的使用性能。MESA-50 具有三种尺寸的准直器可用于各种大小的样品,从细长的电线、微小的电子器件到大型的样品。

结合 SDD 检测器和 HORIBA 首创的 DPP 处理器,MESA-50 将为您带来 EDXRF 的全新体验。MESA-50 是 HORIBA 全新 的生态采购支持仪器,不仅适合于欧洲的 RoHS, ELV, 也适用于其他地区的各种法规。



卓越的 5S 技术



T.快速 Speedy

● 硅漂移检测器大幅度减少了测量时间,在高通量的同时提供了更高的 灵敏度

2.小巧 **Small**

- 便携式,体积小,重量轻
- 内置电池可持续测量 6 小时

3.简单 Simple

- 减少日常维护工作(无需液氮)
- 无需真空泵
- 各种材料测量直观简单

4.智能 Smart

- 英文 / 日文 / 中文多语言操作界面
- 自动终止测量以缩短测量时间

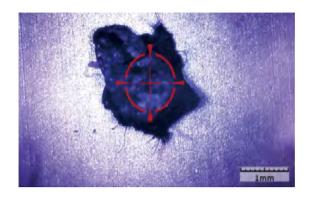
5.安全 Safe

● 无需担心 X 射线泄漏

简便的操作步骤,卓越的支持工具

1. 放置样品

各种清晰的 CCD 图像使操作者放置样品更方便。 X 射线光束和 CCD 相机同轴可以保证观察到的点可以准确测量。



3. 谱图和计算结果的显示

测量结束后自动显示定量结果(包括浓度和 3σ)

Spectrum 28,800 19,8

Princed Decem	Concentration	Steel Spring	responsi	Telegraphic National
Pb	1594.7 ppm	57.5 ppm	Burns,	1776
Qd.	948.9 ppm	126 6 ppm	100	FFSE
Cr.	158.3 pp	267 6 ppm	200	1994
Hg.	4.1 ppm	47.2 ppm	2000	FFM
8	38 april	14.5 ppm	206	FFM
Delene	Concession .	Trees Square	Julymen's	9499 585-2
0.0	54.6332 eF%	0.0678 AFN	-	ritu
Ag	0.0074 W/S	8.1010 MW.		FFM
- Ck	2.9125 HPV	4,0100 MPM	_	FFM
100	-0.5005 w/m	6 2104 wfb.		FFM
	0.2754 x6%	0.0000 AFN		TPW
Fe	E 9152 MF6	2,5111.em		FFM
16	0.0027 MFN	0.0003 w/m		1994
Fig.	0.0000 ems	6.00% who		FFM:

2. 点击测量按钮

只需一次点击即可开始 RoHS 测量。

智能化的软件会针对每种基体自动选择适合的测量条件和参数。操作者无需每次设定条件或切换不同的滤光片,从而减少了错误操作的可能性。此外,还可根据初始设置创建自定义测量按钮 (recipe)。

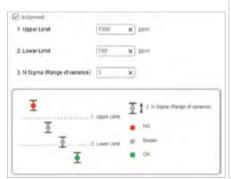


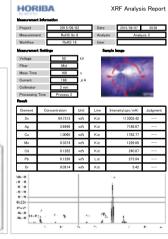


4. 结果显示和报告模块

测试报告可存储为 Excel®,Word 或者 PDF 等多种格式。如果设置了内部管理值,可对结果的好坏进行自动判断(结果与阈值对

比)。





便携式!小尺寸, 电池模式



小巧!

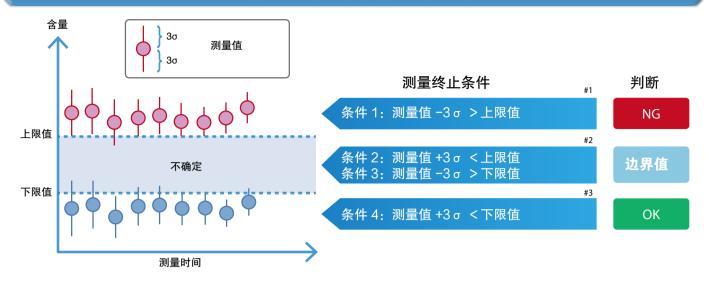
294(长)x 208(宽)x 205(高) 重量:12kg

电池模式

MESA-50 的内置电池可持续 工作 6 个小时

可选附件: 轻型便携包

自动判断结果和自动终止测量



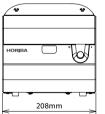
- #1. 当至少一种关注元素连续两次的测量值满足条件 1 时。
- #2. 当至少一种关注元素连续两次的测量值满足条件 2 且所有关注元素连续两次的测量值满足条件 3 时。
- #3. 当所有关注元素连续两次的测量值满足条件 4 时。

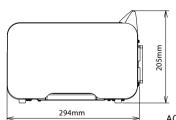
■ MESA-50 规格

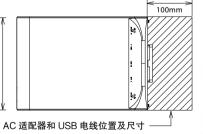
基本规格	原理	能量色散型 X 射线荧光光谱		
	应用领域	RoHS, ELV, 无卤		
	测量元素	13AI-92U		
	样品类型	固体,液体,粉末		
X射线发生装置	X 射线管	50kV (最高) ,0.2mA		
	X射线分析直径	1.2mm, 3mm, 7mm (自动切换)		
	X射线一次滤光片	4种(自动切换)		
检测器	类型	SDD (硅漂移检测器)		
	信号处理器	DPP (数字脉冲处理器)		
样品室	环境	大气		
	样品观察	CCD 镜头		
设备	操作系统	电脑(Windows [®] 8.1 或更新)		
	供电	AC 适配器(100-240V, 50/60Hz),电池		
软件	分析功能	多层膜 FPM 分析法(可选)		

*Windows 和 Excel 是微软在美国和其他国家的注册商标或商标。

■ 外观尺寸







■ 安装实例



■ 可选配件及消耗品





一次性样品池







样品池膜

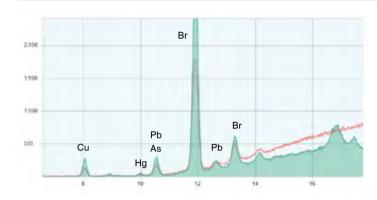
X 射线透射膜

样品池支架

电线固定架

FCC: MESA-50

MESA-50 光学设计



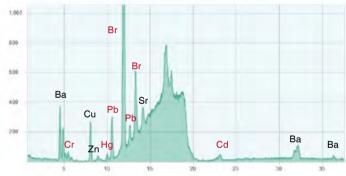
MESA-50 的 SDD 检测器可以

- 1) 提高谱图强度和精度
- 2) 减少背景干扰

MESA-50 紧凑的光学设计使其成为便携式的仪器,而小巧的低功耗 X 射线发生器仅需电池即可驱动。

绿色: MESA-50 Φ1.2mm 红色: XGT-1000WR Φ1.2mm

特殊滤光片,更好的性能

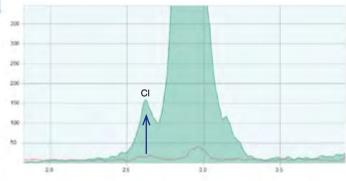


MESA-50 中安装有四种滤光片,其中一个独特的滤光片可同时检测 Pb/Cd/Hg/Cr/Br/Sb/As 七种有害元素。

绿色: MESA-50 **Φ**1.2mm

MESA-50 采用了更适合的 X 射线管靶材检测 CI元素,且无需真空泵。

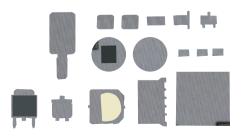
绿色: MESA-50 *Φ*1.2mm 红色: XGT-1700WR *Φ*1.2mm

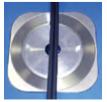


3 种尺寸准直器

Φ1.2mm, 3mm, 7mm (自动切换)

操作者可根据样品大小选择合适的准直器,准确的测量区 域会在光学图像中显示。如选用 1.2mm 的准直器即可直接 测量单独一根电线,而无需将多根电线排布以覆盖 X 射线 光束尺寸。





■ WEEE/RoHS 专用分析仪

MESA-50K

X射线荧光分析仪



样品仓大小 $460(W) \times 360(D) \times 150(H) \text{ mm}$

XGT-5200WR



样品仓大小 $350(W) \times 400(D) \times 40(H) \text{ mm}$

堀场集团采用 IMS(综合管理系统),它集成了 ISO9001 质量管理体系,ISO14001 环境管理体系,和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系。 我们现在已经集成 ISO22301 业务持续管理体系,即使在紧急情况下也以稳定的方式提供我们的产品和服务。

使用本产品前请阅读操作说明书以确保安全和正确使用。

- 该产品目录的内容若有变更,恕不另行通知,且本公司将不承担由此引发的任何责任。
- 由于印刷质量的限制,实际的产品颜色可能与目录中的颜色有所不同。
- 禁止擅自转载本目录所记载的一部分或全部内容。 此目录中的所有品牌名称、产品名称以及服务名称均为它们各自公司的商标或注册商标。

HORIBA

北京 北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层(100080)

上海 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋一层D单元(200335)

广州 广州市天河区体育东路138号金利来数码网络大厦1612室(510620)

成都 成都市青羊区人民南路一段86号城市之心大厦17层C1(610016)

西安 西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B栋Win国际2306室

武汉 武汉市江夏区高新大道780号沃德中心905

https://www.horiba.com/chn/scientific/ info-sci.cn@horiba.com

T: 010 - 8567 9966 F: 010 - 8567 9066

T: 021 - 2213 9150 / 6289 6060 F: 021 - 6289 5553

T: 020 - 3878 1883 F: 020 - 3878 1810

T: 028 - 8620 2663 / 8620 2662

T: 029 - 8886 8480 F: 029 - 8886 8481

Printed: 2024/03-500 HCT-MESA-2021-V1